EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

02232326

PUBLICATION DATE

14-09-90

APPLICATION DATE

: 07-03-89

APPLICATION NUMBER

: 01052855

APPLICANT: KOBE STEEL LTD;

INVENTOR: TSUNO RIICHI;

INT.CL.

: C22C 9/00 H05K 3/38

TITLE

COPPER MATERIAL HAVING GOOD JOINABILITY WITH CERAMIC

ABSTRACT :

PURPOSE: To manufacture copper material having good joinability with ceramic without strictly executing the regulation of impurities by providing tough pitch copper contg. oxygen of specified concn. with a high purity Cu layer having specified thickness.

CONSTITUTION: Tough pitch copper having 180 to 300ppm oxygen concn. and the balance Cu with inevitable impurities is provided with a high purity Cu layer of 1 to 20µ. Furthermore, in the high purity Cu layer, Cu concn. is preferably regulated to about ≥99.95% and it is provided by plating treatment. In this way, a copper material having relatively smooth surface, allowing stable mounting of elements and having good joinability with ceramic can be obtd., which is useful for a ceramic-copper composite material as electronic parts.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

平2-232326

®Int.Cl. 3

識別記号

株式会社神戸製鋼所

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)9月14日

C 22 C H 05 K 3/38

C

8015-4K 6835-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

会発明の名称

セラミツクスとの接合性の良い銅材

頤 平1-52855 ②特

願 平1(1989)3月7日

@発 明 者 藤 元 久

山口県下関市長府安養寺2丁目5番8号 山口県下関市長府印内町1番 D-204号

野 ⑫発 明

理

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

⑪出 頭 弁理士 福森 久夫 個代 理

明和音

1. 発明の名称

セラミックスとの接合性の良い鋼材

2. 特許請求の範囲

酸素濃度が 180~300ppmであり、残部はCuおよ び不可選不純物からなるタフピッチ網に 1~20 μα の高純度Cu暦を設けたことを特徴とするセラ ミックスと接合性の良い銅材。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、セラミックスとの接合性の良い飼材 に関する。

[従来の技術]

セラミックスに銅材を接合した接合体がハイ ブリットICなどの包子部品に多く用いられてい る。これらの接合は、従来、モリブデンやタング ステンなどの有機パインダーを含む金属ペースト をセラミックス上に印刷した後、雰囲気炉で加熱 して金属ペーストをメタライズさせてメタライズ 層を形成し、次いで、メタライズ層をニッケル メッキした後、銅材をハンダ付けにより扱合させ るといった種々の工程を含む複雑な方法で行われ

これに対し、セラミックスと銅材との接合界面 に銅の酸化物 (Cu₂C) を生成させてセラミックス と銅を直接接合させるという簡単な工程からなる 方法が開発され、注目されている。この方法は、 セラミックスと銅材とを直接接触させた状態で単 に加熱処理して両者を接合させるものである。銅 -酸素の2元状態図から理解されるように、1065 で以上の温度に加熱して酸素を接触界面に供給す ることにより、Cu:O液相を形成させることができ るが、これを利用してセラミックスと鋼材とを直 接接合させるのである。酸素の供給方法には鋼中 の酸素による方法(タフピッチ網使用)と雰囲気 中に存在させた酸素による方法(無酸素鋼使用) とがあり、タフピッチ餌を使った接合法が一般的 に用いられている。

この直接接合法はそれ以前の接合法に比べて工 程も簡単で種々の利点を有しているが、なお解決

すべき問題点が幾つか残っている。

それは、鋼が融点近傍まで加熱されて保持されるため、JOppm 前後含有されるS. Pe. Si. As. Pb. Niなどの不統物元素により局所的に融点が著しく低下して、鋼材の表面(素子が搭載される表面)が極端に荒れる現象や、接触面で同様の局所的融点低下が起ってぬれの面積が減り良好な接合が得られないという現象が起る場合があるなどである。

このため、接合歩留りが著しく低下してコスト アップにつながること、鋼表面が荒れて素子の搭 載が不可能となるなどの欠点があった。

したがって、使用されるタフピッチ網は、不純物元素である5、Fa、Si、Ag、Pb、Ni などの含有量をそれぞれ10ppm 以下にする必要があり、工業的には、溶解炉の炉材、換菜条件など非常にきびしい制約を受けることになる。

[発明が解決しようとする課題]

本発明は、上記に説明したような従来技術に當 みなされたものであり、本発明の目的は、Sなど

ぁ.

高純度Cu層は、セラミックスとの接合界面において、不可避的に混入して不純物元素による局所的融点の低下を抑制し、界面でのCu₇O液相を十分に存在させ、良好な接合界面を得る効果を有す

高純度 Cu層の厚さが、 1μ B 未摘ではその効果は少なく、 20μ B を超えると接合性が低下する。よって、 高純度 Cu層の厚さは $1 \sim 20 \mu$ B とする。

また、高純度Cu層を設けない場合、素子が搭載されるタフピッチ表面は、Cu = 0液相の形成により、凸凹が生じ、表面相さが著しく大きくなる(Reax10μ = 以上)が、高純度Cu層を 1~20μ = 設けることにより表面が比較的平滑になり、素子搭載の品質安定につながる。この場合、高純度Cu層の厚さは厚くなるほど良いが、セラミックスとの接合性ならびに表面相さおよびコスト面から、1~10μ = が遺切である。

高純度Cu層のCu濃度としては、99.85 %以上が

の不純物制御を厳密に行う必要のない、 セラミックスとの接合性の良い飼材を提供することを目的 とする。

[課題を解決するための手段]

本発明の要旨は、酸素濃度が 180~3000paであり、残部はCuおよび不可避不純物からなるタフピッチ網に 1~20μ m の高純度Cu層を設けたことを特徴とするセラミックスと接合性の良い網材に存在する。

[作用]

本発明に係るセラミックスと接合性の良い銅材について以下詳細に説明する。

酸素は、セラミックスと直接金属接合させる上での必須の元素であり、180ppm未満の濃度では接合界面での酸素の供給量が不十分であり、接合不良が発生する。また、300ppmを超える濃度では、接合性は良好であるが、高純度Cu層が 1~20μm 流されていても、素子が搭載される表面が荒れる(過剰の0₂が粒界に集まり、表面あらさが大きくなる)。よって、酸素濃度は 180~100ppmとす

好ましく、たとえば、めっき処理により散ければ よい。なお、メッキの場合、めっきのままでも よいが、素材表面の平滑性をさらに良好にし、ま た、吸蔵ガスの除去のため、Cuめっき後、圧延お よび焼鈍処理を行ってもよい。

なお、本発明において接合の対象となるセラミックスの種類には特に限定されないが、たとえば、 A.2.0。、 A.2.0。·SIO。などがあげられ、また、これらのセラミックスは適宜の基体上に形成された膜であってもよい。

[実施例]

本発明に係るセラミックスと接合性の良い鋼材 をその実施によって以下に詳説する。

第1表に示す合有成分および成分割合のタフ ビッチ額の0.3amt材を供益材とした。

セラミックスはアルミナ質の1.5mmt×30mmx × 50mm2のものを使用した。

接合させる飼材はあらかじめの.Jamt× 25mm × 45mm 2 にエッチング加工にで準備した。 Cuめっきはエッチング加工前硫酸飼めっき浴にて実施し

持開平2-232326 (3)

t.

接合試験は、セラミックスとを飼材を重ねて、H_Iガス100 % 雰囲気中(露点ー50℃)で、1070℃×10分加熱処理後、外観検査(×40)を行い、フクレの発生有無にて接合性を評価した。また、飼材表面の表面相を測定および走査電子顕微鏡により表面状況を観察した。

第2表に試験条件ならびに試験結果を示す。

また、セラミックスに接合した鋼材の表面を 走査電子顕微鏡観察した結果のうち、代表例としてNo.1(実施例)とNo.8(比較例)を第1図(a)。 (b) に示す。

第 2 表および第 1 図より明らかなように、No.1 ~No.8 (実施例) は、比較例より、セラミックスとの接合性が良好であり、素子などが搭載される 銅材表面もRmax×10μα 以下と平滑性に優れていた。

これに対してNo.7およびNo.8 (比較例) はCu めっち処理がなく、フクレの発生が多く、鋼材表 面の凹凸が発生している。

性の向上に多大に寄与するものである。

No.9, 10, 11, 12 (比較例) は、Cuめっきの有無にかかわらず、Os漁度が300ppaを超えており、フクレの発生は少なかったが、表面粗さが大きかった。

No.13、14、15 (比較例) は0.濃度が180pps 未満であり、Cuめっきの有無を問わず、網材表面の表面粗さは良好であるが、接合性に問題がある。

No.16 (比較例) は、不純物規制を行ったタフピッチ網であり、接合性、表面根さとも本発明と同等であるが、工業的に製造する上で、No.18 ほどに不純物を規制するためには、相当量の設備が必要になり、コストアップ・生産性低下につながる。

[発明の効果]

本発明によれば、極限の不純物規制を行う必要 もなく、従来のタフピッチ網にCuめっき層を存在 させることによりセラミックスとの接合性の良好 な鋼材を提供することができ、たとえば、電子部 品としてのセラミックス - 銅復合材の品質、生産

第1表

(ppm)

材料記号	s	Fe	s i	Ag	Pb	NI	0;	Cu
A	18	2 6	1 1	2 1	1 2	1 2	220	残部
В	1 6	2 5	1 3	20	1 1	1 3	187	残郵
С	1 3	1 9	18	20	1 2	1 2	3 2 6	残部
D	1 7	2 2	1 1	19	1 3	1 1	158	残部
Е	1	3	2	5	3	3	208	残邮

特開平2-232326 (4)

第2表

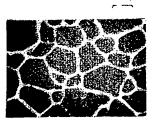
		材料記号	C u めっき 厚さ (μ m.)	フクレ発生 有無 n=50	表面組さ Rmax (μm) n=50の平均	走查電子 顕微鏡 観察結果			
実統例	1	A.	2.3	0/50	8.8	良好			
	2		5. 6	0/50	7. 4	良好			
	3		15.0	0/50	6. 9	良好			
	4		1.8	0/50	7.6	良好			
	. 5	В	3. 5	0/50	7. 4	良好			
	6		18.6	0/50	6. 2	良好			
比較併	,	A	0	1 2 / 5 0	10.9	凹凸有り			
	8	В	0	18/50	10.2	凹凸有り			
	3		0	20/50	14.8	凹凸有り			
	10	c	2. 2	1/50	13.2	凹凸有り			
	11	٦	6. 7	0/50	12.5	四凸有り			
	12		16.2	1/50	10.8	凹凸有り			
	13	D	0	21/50	8. 2	飲			
	14		3. 2	28/50	6. 3	戲籽			
	15		14.8	32/50	5. 9	良好			
	16	E	0	0/50	7. 3	啟行			

4. 図面の簡単な説明

第1図(a) は本発明No.1の飼材を用いてアルミナセラミックスに直接接合した飼材表面の結晶粒の状態を示す走査電子顕微鏡写真である。第1図(b) は比較例No.8の飼材を用いてアルミナセラミックに直接接合した飼材表面の結晶粒の状態を示す走査電子顕微鏡写真である。



(a) 本発明 NG.1



(b) 比較材NO.8

第1図